# BL04B2 高エネルギーX線回折ビームライン

### 1. 概要

高エネルギーX線回折ビームラインBL04B2では、 61 keVでの高エネルギーX線を用いた非晶質物質のPair distribution function (PDF) 解析、ビームラインの特性 である高エネルギーX線を活かした、実材料内部評価 (113 keV) や高圧発生装置ダイヤモンドアンビルセルを 用いた高圧下における結晶・非晶質回折実験(38 keV) 等が行われている。本ビームラインでは、全ユーザータ イムの半分以上が非晶質物質のPDF解析に関する課題で 占められており、非晶質材料特有の弱いX線回折におい て、広いQ範囲の測定データと十分な統計精度を同時に 得るため、高エネルギーかつ高強度のX線を利用する。 さらに、ガス浮遊法を用いた2000℃以上の高温無容器 融体の実験、音波浮遊法を用いた低・中温無容器融体の 実験も精力的に展開されている。2015年度においては、 1) 音波浮遊装置での200°C以下の加熱システムの開発、 2) ガラスの配向性を評価するため、二軸回折計ステー ジへ回転ゴニオメーターの導入が実施された。次項で上 記2点の高性能化について詳細を記す。

#### 2. 音波浮遊装置の非接触均一加熱システム開発

図1にBL04B2実験ハッチ大型二軸回折計へ導入され た音波浮遊装置及びハロゲンスポットヒーターによる 加熱システムの立ち上げ状況を示す。音波浮遊装置は2 つのトランスデューサーから発生させる22 kHzの周波 数により試料を空中にトラップし、比重の小さい物質

であれば原理的にどんな物質でも浮遊させることが可能 である。これまでは加熱・冷却について、英国Oxford Instruments社製の窒素吹き付け装置を用いることで 200℃以下の無容器実験を実現していた。しかし、ガス 吹き付け装置による音波浮遊サンプルの揺れを抑止する ため、2015年度はハロゲンスポットヒーター導入による 加熱システムの開発を進めた。当初、1つのハロゲンヒ ーターによる加熱を試みたが、温度ムラが発生してしま い均一な加熱が実現できないことが分かった。そこで、 図1(左)へ示すように、試料を中心にハロゲンヒータ ーを対向させて配置し、ハロゲンヒーターの熱を反射さ せることにより試料の均一加熱を試みた。その結果、図 1(右)へ示すように、代表的な高分子材料の液晶物質 について、その相転移挙動と分子集合構造の変化をリア ルタイムに追跡することに成功した。さらに、本システ ム評価の過程で、浮遊した液晶分子の凝固点は、基板界 面が存在する場合と比べて著しく低くなることを発見し た。これは、浮遊サンプルが均一核形成により結晶化す ることを示しており、ミリメートルオーダーの球状物質 がモノドメイン構造を形成する可能性を示唆している。 今後、高分子材料やイオン液体などの低融点液体材料に ついて、無容器法による研究展開が期待される。

 回転ゴニオメーターの導入による異方性ガラスの配 向性評価

近年、複数のアルカリ金属を含むメタリン酸塩ガラス



図1 (左)BL04B2の音波浮遊装置へ組み込まれたハロゲンヒーターによる対向加熱システムのセットアップ。 (右)等方相から冷却した液晶サンプルの二次元XRD像



図2 (左)回折計へ導入された回転ステージと(右)ソーダライムガラスの散乱強度ω角度依存性

がゴムのように伸び縮みすることが発見された<sup>[1]</sup>。本ガ ラスはガラス転移温度直上で、当該ガラスを引き伸ばし て、直鎖を高度に配向させて急冷することにより、異方 性ガラスとなっている。ガラスの内部構造の工夫により、 より優れた特性のゴム状ガラスの実現が期待されるため、 BL04B2にて異方性ガラスの配向性を詳細に評価する回 転ゴニオメーターシステムを整備した。これまでガラス 試料を0°、90°と手動で回転させていたところを、本シ ステム整備により0°から90°までPC制御にて連続的に試 料を回転させながら、X線回折を測定可能となった。そ こで2015年度においては、ガラス転移温度近傍で一軸 圧縮することで作製した光学的異方性を示すソーダライ ムガラス(複屈折:約40 nm/mm)の構造を評価した。 まず、圧縮方向がω回転ステージの0°に一致するように 試料を設置し、0°から90°まで連続的に試料を回転させ た際の2 $\theta$  = 3.2 degreeの散乱強度を検出した。比較の ため、上記ガラスと同じ熱履歴を持つ未圧縮のソーダラ イムガラスも同様に評価した。その結果、図2へ示すよ うに試料を0°から90°へ回転させた場合、圧縮ガラスと 未圧縮ガラスでは、散乱強度のω角度依存性に有意な差 が生じることが分かった。両者の差は、圧縮方向に沿っ て配列した分子構造に起因すると本システム整備より明 らかとなった。

## 参考文献

[1] S. Inaba, H. Hosono and S. Ito: *Nat. Mat.*, **14** (2015) 312.

## 利用研究促進部門

構造物性 I グループ ナノ構造物性チーム 尾原 幸治、河口 沙織、大石 泰生